03,05

Колоссальное магнитосопротивление слоистого манганита La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ и его описание "спин-поляронным" механизмом проводимости

© С.А. Гудин, Н.И. Солин, Н.Н. Гапонцева

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия

E-mail: gudin@imp.uran.ru

Исследовалось сопротивление монокристалла La_{1.2}Sr_{1.8}Mn_{2(1-z)}O₇ в магнитных полях от 0 до 90 kOe. В рамках "спин-поляронного" механизма проводимости удалось описать наблюдаемое магнитосопротивление для температуры T = 75 K, вблизи которой находится максимум колоссального магнитосопротивления. Такая величина колоссального магнитосопротивления обеспечивается за счет трехкратного роста размера полярона. Метод разделения вкладов в магнитосопротивление от разных механизмов проводимости, разработанный для веществ с активационным типом проводимости, был обобщен на соединения, в которых наблюдается переход металл-диэлектрик. Получено, что для температуры 75 K, вклад от "ориентационного" механизма в магнитном поле 5 kOe достигает своего максимального значения ($\approx 20\%$) и практически исчезает в полях, больших 50 kOe.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема "Квант" ("Quantum"), № 01201463332) при частичной поддержке УрО РАН (проект № 15-8-2-10).

DOI: 10.21883/FTT.2018.06.45978.27M

Существующая теория электронных свойств кристаллических веществ предполагает, что их электросопротивление ρ определяется рассеянием носителей тока на нарушениях периодичности идеальной решетки. К ним относят 1) локализованные "статические" дефекты решетки, такие как точечные дефекты, дислокации, межкристаллические границы, внешняя поверхность кристалла и т. п. и 2) различные нелокализованные нарушения перемещающиеся по кристаллу, описываемые при помощи квазичастиц [1–3]. Влияние магнитного поля **H** на ρ (магнитосопротивление (MR)) обычно считается слабым

$$K(H) = \Delta \rho / \rho = (\rho(0) - \rho(H)) / \rho(H) \ll 1, \quad (1)$$

поскольку сила Лоренца в сотни раз слабее сил Кулона. Отношение к MR изменилось после открытия эффекта гигантского MR (GMR) с параметром $K(H) \approx 1$ [4,5]. Эффект GMR вначале был обнаружен в многослойных пленках Fe-Cr с толщиной неферромагнитных прослоек Cr, обеспечивающей антипараллельную ориентацию магнитных моментов соседних слоев Fe в отсутствие магнитного поля (H = 0) [6,7]. Предполагается, что механизм проводимости, определяющий GMR, обусловлен зависимостью сопротивления между ферромагнитных моментов. Этот механизм MR в [8,9] назван "ориентацию онным" или θ -механизмом.

Еще более сенсационным считается открытие колоссального MR (CMR) с параметром $K \gg 1$ в редкоземельных манганитах, допированных двухвалентными ионами [10]. Наиболее популярная гипотеза, предлагаемая для объяснения CMR, предполагает существование фазового расслоения на низко- и высокорезестивную фазы, размеры которых "r" зависят от поля [11–17]. С ростом H низкоомные включения начинают перекрываться, что может привести к сильному уменьшению ρ вблизи порога протекания [16,17]. Этот механизм MR для краткости будем называть "размерным" или r-механизмом [8,9].

Считаем, что проводимость σ определяется только "ориентационным" и "размерным" механизмами (θ - и r-)

$$\sigma(H) = \sigma_r(H) + \sigma_-(H). \tag{2}$$

С ростом магнитного поля вклад в проводимость от "ориентационного" θ -механизма увеличивается и достигает своего максимального значения в точке $H = H_{sat}$ $(H_{sat}$ — поле магнитного насыщения), в которой магнитные моменты ферромагнитных включений должны ориентироваться вдоль **H**. Это означает, что при $H > H_{sat}$ вклад в проводимость от θ -механизма становится постоянным.

Т. е. при $H > H_{sat}$ зависимость намагниченности M(H) (рис. 1) должна определяться влиянием **H** только на размеры ферромагнитных включений, т. е.

$$\sigma(H) = \sigma_r(H) + P_1, \tag{3}$$

здесь $P_1 = \text{const.}$

При $H < H_{sat}$ зависимость (2) определяется обоими *r*- и θ -механизмами. Это позволяет оценить $\sigma_{\theta}(H)$ по разности

$$\sigma_{\theta}(H) = \sigma(H) - \sigma_r(H), \qquad (4)$$

если предположить, что при $H = H_{sat}$ *r*-механизм проводимости не испытывает никаких аномалий. В качестве σ_r



Рис. 1. Полевые зависимости намагниченности M(H), измеренные при T = 25 К и T = 40 К для соединения La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇.

в (4) можно использовать зависимость $\sigma(H)$ (2), экстраполированную из области $H > H_{sat}$. Таким способом, в [9] удалось разделить влияние вкладов в проводимость на измеряемое сопротивление $\rho(H)$ для манганита состава La_{0.85}Sr_{0.15}MnO₃. Оказалось, что $\rho_r(H)$ и $\rho_{\theta}(H)$ при $H < H_{sat}$ в этом соединении имеют сравнимые значения: $\rho_{\theta}(H) \approx 0.6\rho_r(H)$. Однако параметр CMR K(H) в этом соединении имеет достаточно скромную величину: $K(H) \approx 5$ при H = 50 kOe.

В этой статье сообщаются результаты для слоистого манганита La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ с $K(H) \approx 10^3$, близкой к рекордной [18–20].

Исследуемый монокристалл La_{1.2}Sr_{1.8}Mn_{2(1-z)}O₇ с $z \approx 0.1$ с размерами $4 \times 2 \times 1$ mm выращен Балбашовым и др. в Московском энергетическом институте [21]. Магнитные и электрические исследования проведены на установках PPMS-9 Quantum Design (USA) и на магнитометре MPMS-5XL SQUID (подробнее смотри [22–24]). Измерения произведены в базисной плоскости образца (ток направлен вдоль оси $a, H \uparrow \uparrow c$). На рис. 2 представлены температурные зависимости $\rho(T, H)$, измеренные 4-х контактным методом в температурном интервале 4K < T < 200 K при значениях H, изменяющихся от 0 kOe до 90 kOe с шагом 10 kOe. Величина MR K(H) (выражение (1)) при T > 80 K и H = 90 kOe имеет значение

$$K(90) = (\rho(0) - \rho(90)) / \rho(90) \sim 10^3.$$

Зависимость $\rho(H)$ при температуре T = 75 К представлена на рис. 3. Как отмечалось выше (см. формулы (2)-(4)), для разделения наблюдаемой зависимости $\rho(H)$ на составляющие $\rho_{\theta}(H)$ и $\rho_r(H)$, соответствующие θ - и *r*-механизмам проводимости, необходимо оценить поле магнитного насыщения H_{sat} . Как и в [9], мы использовали оценку $H_{sat} = 10$ kOe, которая связывает H_{sat} с магнитнодипольным взаимодействием однодоменных

ферромагнитных включений в неферромагнитной матрице. При такой оценке величина H_{sat} сравнима с размагничивающими полями поверхности ферромагнитных образцов, достигающих значений ≈ 10 kOe.

Таким образом, возникновение СМR связывают с образованием неоднородных зарядовых и спиновых состояний. Природа фазового разделения связана с тем, что если концентрация носителей недостаточна для превращения кристалла в ферромагнитный (ФМ) металл, носители могут локализоваться в отдельных частях кристалла и образовать там ФМ-состояние [11]. Комплекс электрон + ферромагнитная область представляет собой: феррон в антиферромагнитном состоянии [25], в парамагнитном состоянии — ферромагнитные спиновые поляроны [26,27]. Зависимость $\sigma_r(H)$ мы описываем, как и в [22], на основе "спин-поляронного" механизма проводимости [14]. Здесь под спиновыми поляронами пони-



Рис. 2. Электросопротивление $La_{1.2}Sr_{1.8}Mn_2O_7$ в зависимости от температуры *T* при значениях поля *H*: 0, 10, 20, 30, 60, 90 kOe.



Рис. 3. Проводимость La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ в зависимости от магнитного поля H, при температуре T = 75 K, крестики — экспериментальные значения, сплошная линия — расчет.

маются квазичастицы, описывающие магнитные неоднородности нанометровых размеров. В [14] было показано, что для слоистых манганитов $(La_{1-x}Sr_x)_{n+1}MnnO_{3n+1}$ спин-поляронное состояние является наиболее лучшей аппроксимацией к точному основному состоянию, чем все оптимальные энергии однородных состояний.

Хотя природа носителей заряда в низкотемпературном металлическом состоянии легированных манганитов до сих пор не ясна, данные фотоэмиссионной спектроскопии показывают сохранение поляронов как основных носителей заряда в La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ ниже TC [28].

В данной работе мы предполагаем, что поляронная проводимость в $La_{1.2}Sr_{1.8}Mn_2O_7$ сохраняется в низкотемпературном металлоподобном состоянии. Транспортные свойства "спин-поляронного" или "размерного" механизма проводимости $La_{1.2}Sr_{1.8}Mn_2O_7$ связаны с увеличением размера поляронов при уменьшении температуры и приложении магнитного поля. Движение ФМ-поляронов как целого крайне медленно, так как они обладают довольно большой эффективной массой и обычно запинингованы на примесные центры. Основной механизм проводимости — перескоки электронов проводимости с одного ФМ-полярона на соседний.

Согласно [14] величина энергетического барьера для такого прыжка A(H) пропорциональна

$$A(H) \sim \frac{e^2}{R_{Pol}(H)},\tag{5}$$

где R_{Pol} — радиус полярона, e — заряд электрона. В [15] для проводимости σ_r было показано

$$\sigma_r(T,H) = B\sigma_{\min}\frac{\omega_0}{T} \exp\left(-\frac{A(H)}{2T}\right).$$
 (6)

Здесь σ_{\min} — минимальная проводимость образца, ω_0 — характерная частота колебаний решетки. Учтем в первом приближении линейную зависимость радиуса полярона от поля H [14,22]

$$R_{Pol}(T,H) = x(T) + y(T)H,$$
(7)

получим, что для температуры T_1 вклад в проводимость от размерного механизма описывается выражением

$$\sigma_r(H) = P_2 \exp\left(\frac{P_3}{P_4 + H}\right).$$
(8)

Здесь

$$P_2 = B\sigma_{\min}\frac{\omega_0}{T_1}, \quad P_3 = -\frac{e^2}{2T_1y}$$

и $P_4 = x/y$ — параметры. При температуре $T_1 = 75$ К, вблизи которой находится максимум MR, используя (8), опишем экспериментальные данные $\sigma(H)$ для слоистого манганита состава La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ в магнитных полях, бо́льших H_{sat} , при которых "ориентационный"

0 10 20 30 40 50 60 70 *H*, kOe Рис. 4. Вклад в проводимость La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ (в процентах)

для температуры $T = 75 \,\mathrm{K}$ от "ориентационного" механизма.

θ-механизм уже вносит постоянный по магнитному полю вклад. Значения параметров

$$P_1 = (0.006 \pm 0.003) \,\text{S/cm}, P_2 = (174 \pm 3) \,\text{S/cm},$$

$$P_3 = \frac{A_1}{yT} = (427 \pm 3) \text{ kOe}, \quad P_4 = \frac{x}{y} = (40.5 \pm 0.5) \text{ kOe},$$
(9)

были определены из требования совпадения экспериментальных и расчетных значений проводимости для температуры T = 75 K и полей $H \ge 10 \text{ kOe}$ (рис. 3). Крестики — экспериментальные данные, сплошная линия — расчетные значения. Вычисленная кривая $\rho(H)$ проходит через экспериментальные точки, с точностью погрешности измерения. Таким образом, в рамках "спинполяронного" механизма проводимости вблизи температурного максимума CMR, удалось описать наблюдаемое магнитосопротивление La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇.

Вычисленный вклад в проводимость La_{1.2}Sr_{1.8}Mn₂O₇ (в процентах) для температуры T = 75 К от "ориентационного" механизма представлен на рис. 4. Получено, что для температуры 75 К, находящейся вблизи максимума CMR, вклад от "ориентационного" механизма в магнитном поле 5 kOe достигает своего максимального значения около 20% и практически исчезает в полях бо́льших 50 kOe.

Определим относительное изменение размера полярона в магнитном поле H по сравнению с H = 0 kOe

$$R_{Pol}(T, H)/R_{Pol}(T, 0) = 1 + \frac{y}{x}H.$$
 (10)

Из полученных расчетных параметров следует, что при T = 75 К в магнитном поле H = 90 kOe линейный (вдоль магнитного поля) размер полярона увеличивается примерно в 3 раза по сравнению с его размером в нулевом магнитном поле. Увеличение довольно существенно, но возможно.



В рамках "спин-поляронного" механизма проводимости удалось описать наблюдаемое магнитосопротивление манганита $La_{1.2}Sr_{1.8}Mn_2O_7$ с параметром CMR близким к рекордному. Такая величина CMR обеспечивается за счет трехкратного роста линейного (вдоль магнитного поля) размера полярона, т. е. по крайней мере при температуре отвечающей максимуму магнитосопротивления основную роль в проводимость под воздействием магнитного поля вносят изменения размеров и формы магнитных неоднородностей.

Метод разделения вкладов в магнитосопротивление от различных механизмов проводимости, разработанный для веществ с активационным типом проводимости, был обобщен на соединения, в которых наблюдается переход металл-диэлектрик. Получено, что для температуры 75 К, находящейся вблизи максимума CMR вклад от "ориентационного" механизма в магнитном поле 5 kOe достигает своего максимального значения около 20% и практически исчезает в полях бо́льших 50 kOe.

Авторы благодарят К.И. Кугеля за ценные замечания, сделанные при обсуждении результатов этой работы.

Список литературы

- [1] А.А. Абрикосов. Основы теории металлов. Наука, М. (1987). 520 с.
- [2] В.Ф. Гантмахер, И.Б. Левинсон. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. Наука, М. (1984). 351 с.
- [3] И.М. Лифшиц, М.Я. Азбель, М.И. Каганов. Электронная теория металлов. Наука, М. (1971). 416 с.
- [4] M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff. Phys. Rev. Lett. 61, 2472 (1988).
- [5] G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach, W. Zinn. Phys. Rev. B 39, 4828 (1989).
- [6] M. Zabel. J. Phys. Condens Matter. 11, 9303 (1999).
- [7] D.T. Pierce, J. Unguris, R.J. Celotta, M.D. Stiles. JMMM 200, 290 (1999).
- [8] М.И. Куркин, Э.А. Нейфельд, А.В. Королев, Н.А. Угрюмова, С.А. Гудин, Н.Н. Гапонцева. ФТТ 55, 5, 896 (2013).
 М.І. Kurkin, Е.А. Neifel'd, A.V. Korolev, N.A. Ugryumova, S.A. Gudin, N.N. Gapontseva. Phys. Solid State 55, 5, 974 (2013).
- [9] С.А. Гудин, М.И. Куркин, Э.А. Нейфельд, А.В. Королев, Н.Н. Гапонцева, Н.А. Угрюмова. ЖЭТФ 148, 5, 1005 (2015). S.A. Gudin, M.I. Kurkin, E.A. Neifel'd, A.V. Korolev, N.A. Ugryumova, N.N. Gapontseva. J. Exp. Theor. Phys. 121, 5, 878 (2015).
- [10] S. Jin, T.H. Tiefel, M. Mc Cormack, R.A. Fastnacht, R. Ramesh, L.M. Chen. Science 264, 413 (1994).
- [11] Э.Л. Нагаев УФН 166, 8, 833 (1996). Е.L. Nagaev. Phys.-Usp. 39, 8, 781 (1996).
- [12] M.B. Salamon, M. Jaime. Rev. Mod. Phys. 73, 583 (2001).
- [13] E. Dagotto. Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance. Springer-Verlag, Berlin (2002). 452 p.
- [14] М.Ю. Каган, К.И. Кугель. УФН 171, 6, 577 (2001). М.Yu. Kagan, K.I. Kugel'. Phys.-Usp. 44, 6, 553 (2001).
- [15] A.O. Sboychakov, A.L. Rakhmanov, K.I. Kugel', Ya.M. Blanter, M.Yu. Kagan. J. Phys. Rev. B 63, 174424 (2001).

- С.А. Гудин, Н.И. Солин, Н.Н. Гапонцева
- [16] А.О. Сбойчаков, А.Л. Рахманов, К.И. Кугель, М.Ю. Каган, И.В. Бродский. ЖЭТФ 122, 4, 869 (2002).
- [17] A.O. Sboychakov, A.L. Rakhmanov, K.I. Kugel', M.Yu. Kagan, I.V. Brodsky. J. Phys.: Condens. Matter. 15, 1705 (2003).
- [18] Y. Moritomo, A. Asamitsu, H. Kuwahara, Y. Tokura. Nature (London) 380, 141 (1996).
- [19] M. Tokunaga, N. Miura, Y. Moritomo, Y. Tokura. Phys. Rev. B 59, 11151 (1999).
- [20] C.L. Zhang, X.J. Chen, C.C. Almasan, J.S. Gardner, J.L. Sarrao. Phys. Rev. B 65, 134439 (2002).
- [21] M. Balbashov, S.G. Karabashev, Ya.M. Mukovskiy, S.A. Zverkov. J. Cryst. Growth. 167, 365 (1996).
- [22] N.I. Solin. JMMM 401, 677 (2016).
- [23] М.И. Куркин, Э.А. Нейфельд, А.В. Королев, Н.А. Угрюмова, С.А. Гудин, Н.Н. Гапонцева. ЖЭТФ 143, 5, 948 (2013).
 М.I. Kurkin, E.A. Neifel'd, A.V. Korolev, N.A. Ugryumova, S.A. Gudin, N.N. Gapontseva. J. Exp. Theor. Phys. 116, 5, 823 (2013).
- [24] С.А. Гудин, Н.Н. Гапонцева, Э.А. Нейфельд, А.В. Королев, Н.А. Угрюмова. Изв. РАН. Сер. Физич. 78, 9, 1142 (2014).
 S.A. Gudin, N.N. Gapontseva, E.A. Neifel'd, A.V. Korolev, N.A. Ugryumova. Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 78, 9, 900 (2014).
- [25] Э.Л. Нагаев. Письма в ЖЭТФ 6, 484 (1967).
- [26] T. Kasuya, A. Yanase, T. Takeda. Solid State Commun. 8, 1543 (1970).
- [27] М.А. Кривоглаз. УФН 106, 360 (1972).
- [28] N. Mannella, W.L. Yang, K. Tanaka, X.J. Zhou, H. Zheng, J.F. Mitchell, J. Zaanen, T.P. Devereaux, N. Nagaosa, Z. Hussain, Z.-X. Shen. Phys. Rev. B 76, 233102 (2007).